

Совместный семинар FEI и ИТЭБ РАН по электронной микроскопии в биологических исследованиях

FEI electron microscopy for advanced biological applications



FEI™

9 октября 2015 года
Начало: 11:00

Место проведения:

ул. Институтская, д.3, Малый конференц-зал
корпуса клетки ИБК РАН

Лектор:

FEI technical life science consultant, Kristian Wadel

Темы лекций:

- 1) TEM tomography and single particle analysis, 3D volume imaging and correlative microscopy
- 2) TEM, SEM and DualBeam microscopes for biological applications (FEI company)
- 3) Correlative microscopy taking microscopy to the next level.

Организаторы:

- Лаборатория фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ РАН
- Компания FEI
- Компания TechnoInfo

Контакты организаторов:

Дмитрий Плешков, pleshkov@technoinfo.ru, +7 926 610 9179,
Екатерина Титова, evtitova@technoinfo.ru, +7 916 575 8127.

